





SPECTRUMA Analytik GmbH Fabrikzeile 21 95028 Hof

Fax. + 49 9281 /83308-0

info@spectruma.de

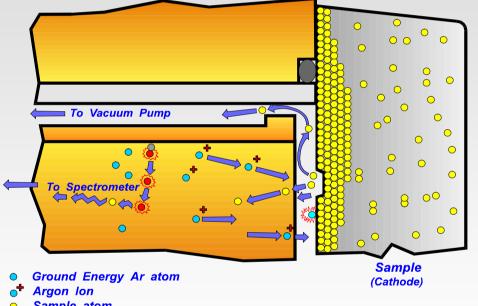
Neuentwicklungen der Fa. Spectruma

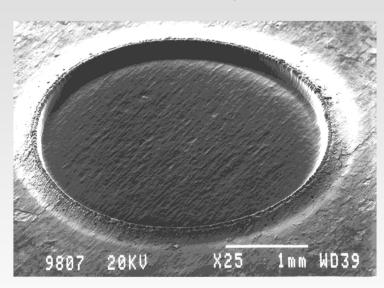
Anwendungen bei Pulsbetrieb / CCD, Analysen von Lackschichten uvm.

Allgemeines



Analysestelle: Aufnahme mit dem Rasterelektronenmikroskop





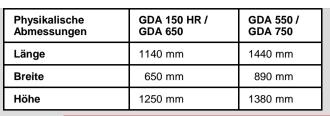
- Sample atom
- Excited Sample atom

Plasma wird durch Anlegen von elek. Energie (DC/RF) in einer Hohlanode erzeugt. Dabei entstehende Argonionen werden auf die Probenoberfläche beschleunigt, die dann auf atomarer Ebene zerstäubt wird. Die Probenteilchen diffundieren ins Plasma und emittieren, angeregt durch Stoßprozesse, Licht. Dieses Licht wird in einem optischen Spektrometer analysiert und dadurch die Zusammensetzung des Schichtsystems bestimmt. Dieses Licht wird in den Kessel übertragen wo es von PMT- oder CCD-Sensoren ausgewertet werden kann.

SPECTRUMA Geräteserie



- CCD-Spektrometer
- •2,5-mm-, 4-mm-, 8-mm-Anoden
- Hochfrequenz Entladung für die Analyse von Nichtleitern (GDA 650)
- •LoD 0,1 10 ppm
- High end Bulk- Analysen
- Tiefenprofilanalysen





- Rowland Kreis mit PMT Detektion
- •2,5-mm-, 4-mm-, 8-mm-Anoden
- Schnelle Auswertung für dünne Schichten (<50nm)
- Hochfrequenz Entladung für die Analyse von Nichtleitern (GDA 750)
- •LoD 0,1 ppm 10 ppm

Alle diese Geräte können optional mit einer Universalmesskammer zur Analyse von nicht ebenen Proben ausgerüstet werden.

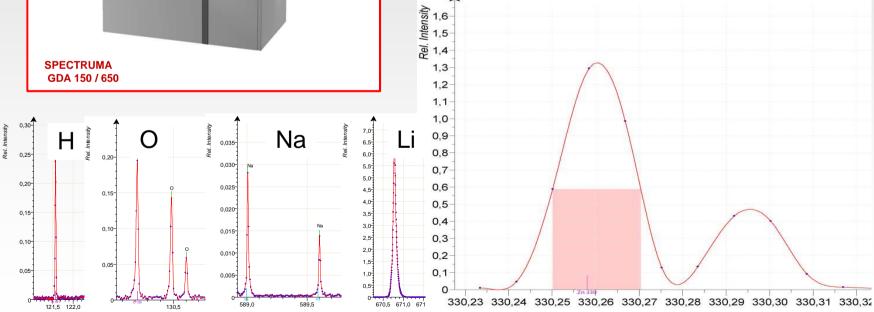
GD - CCD : GDA 150HR / 650

Hohe Empfindlichkeit / Kanalflexibilität



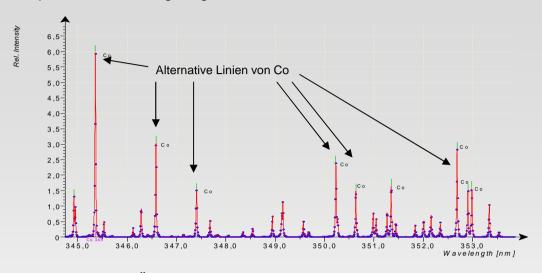


- Kurzwelliges Licht wie Sauerstoff und Wasserstoff können mit der CCD für die GDA 650 und 150HR mit detektiert werden
- Langweilliges Licht wie Na und Li kann durch variable Chips ebenfalls erfasst werden
- Auflösung ca. 20 pm (FWHM)



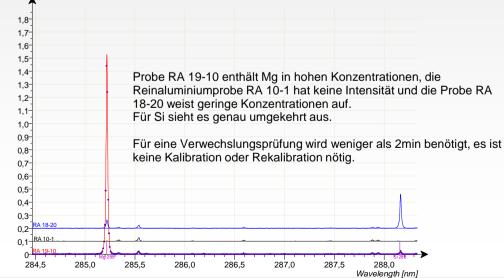
-nahezu unendliche Anzahl an Kanälen (Elementen des PSE) möglich. Sollte die Empfindlichkeit nicht genügen, können alternative Linien vermessen werden





- Berechnung und Überlagerung von theoretischen Spektren mit den tatsächlich gemessenen zur besseren Auffindung von Linien

- Einfache Verwechslungsprüfung durch Überlagerung 2er oder mehrerer Messungen



-GD - PMT GDA 550 / 750

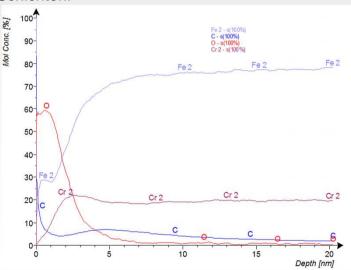
Hohe Empfindlichkeit / Hohe Geschwindigkeit

-GD - PMT/CCD: GDA 550 / 750 mit CCD

Hohe Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Flexibilität

Ein PMT schickt ca.2000 Datenpunkte pro sec zum externen PC, eine CCD 10-20 Datenpunkte pro sec (abhängig von den LoD).

Für dünne Schichten (<50nm) ist ein PMT immer noch zu bevorzugen, auch bei niedrigen Nachweisgrenzen in dünnen Schichten.



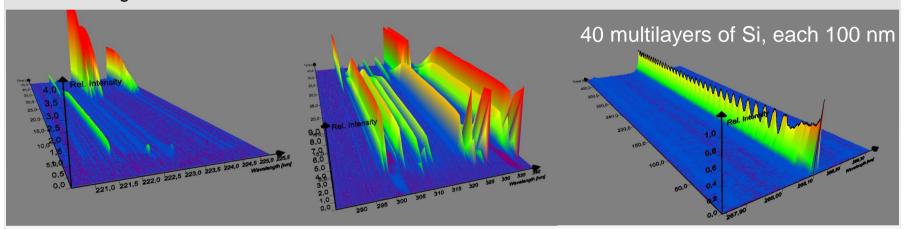
SPECTRUMA ANALYTIK GMBH



• "CCD" oder "Monochromator" können hinzugefügt werden um die Flexibilität zu erhöhen

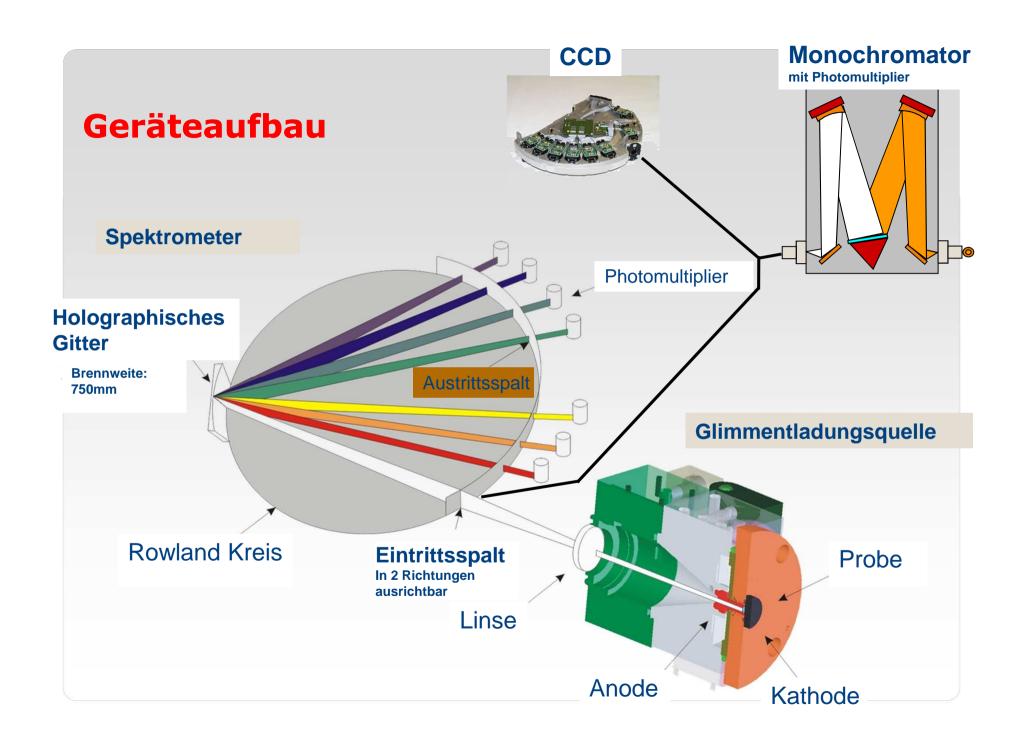


Mit der CCD können Spektren über einen grossen Wellenlängenbereich aufgenommen werden. Zwischen 120 und 700 nm sind nahezu alle wichtigen Linien der Elemente des PSE vertreten. Der Verlauf kann dabei als Tiefenprofil direkt ausgegeben werden oder der Kanal für zukünftige Messungen definiert werden.

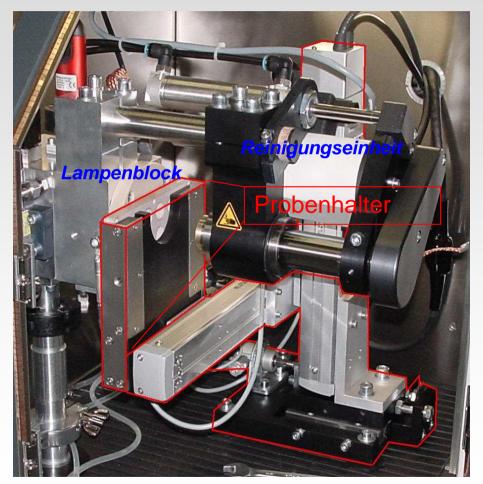


Anschauliche 3D Darstellung über den gesamten Wellenlängenbereich. Mit der aktuellen Software WinGDOES lassen sich aus dieser Darstellung direkt Tiefenprofile extrahieren, die mit einer Kalibration belegt werden können.

➤ Ein Monochromator ist ein zusätzlicher PMT. Der Bediener kann selber die Wellenlänge vorgeben, die aufgezeichnet werden soll. An dieser Stelle wird dann mit den 2000 Datenpunkten pro sec analysiert. Während einer Messung im Durchschnittsanalysenmodul können bis zu 5 Kanäle angefahren werden.



Automatische Probenzuführeinheit, VERSION 2



Die **Automatische Probenzuführeinheit** wird entwickelt von Fa. Spectruma / Fa. Schölderle, in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Sie passt in den Standard Probenraum einer GDA 550/750

SPECTRUMA

ANALYTIK GMBH

Spezialsoftware für die

Vorlagenbearbeitung

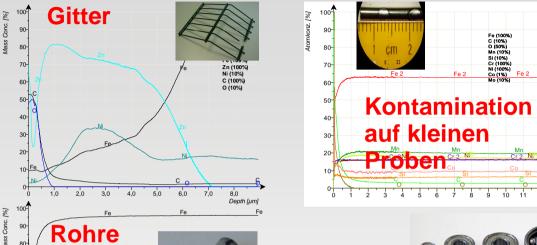


Grösse 90*130mm

Probenhalter

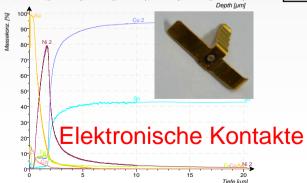
An diesem aktuellen Anwendungsbeispiel eines Kunden lässt sich die Automatische Probenzuführeinheit beschreiben. Hier können 24 verschieden Proben vorbereitet werden. Diese werden automatisch nacheinander gemessen. Die Definierung und genaue Position des Brennfleckes wird m.H. der mitgelieferten Software genau festgelegt. So können auch mehr als nur ein Brennfleck gewählt werden. Gerade diese Vorbereitung wird bereits von der Datenbank des Kunden aus vorbereitet und nur jeweils eingeladen.

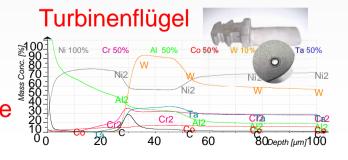
Grosses Anwendungsgebiet Gitter





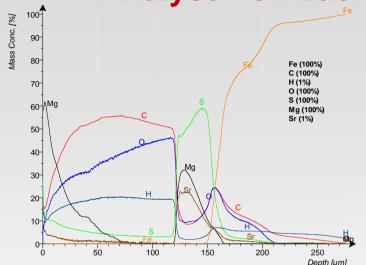






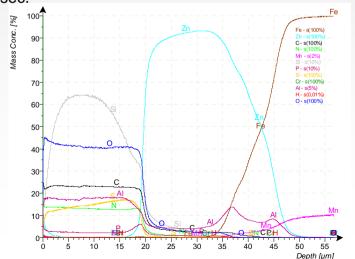
Analyse von Lackschichten

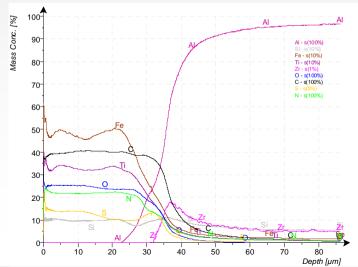




In der Autoindustrie werden häufig ganze Lacksysteme verwendet. Das hier dargestellte System besteht aus einem 120 µm dicken Kathodentauchlack und dem darunterliegenden 30 µm dicken Füller mit unorganischen Salzen (Mg und Sr). Die Lackschicht wurde direkt auf Stahl appliziert.

Eine Analyse auf Stahl, Verzinkung oder Aluminium ist hier gleichwohl möglich. Die Abtragsrate liegt bei 20-50 nm/sec.



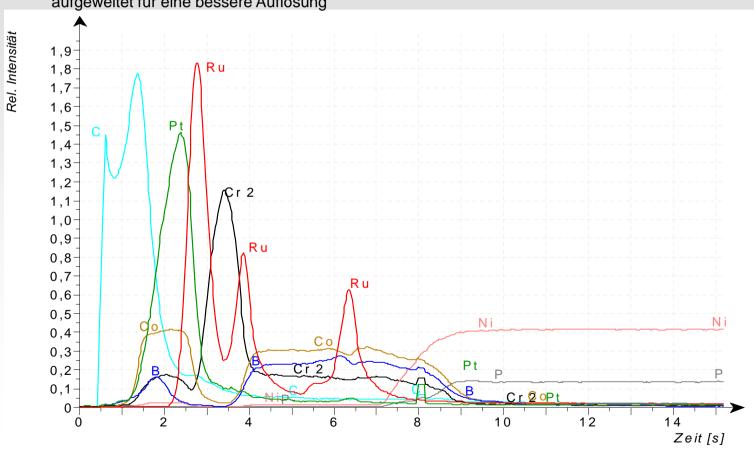


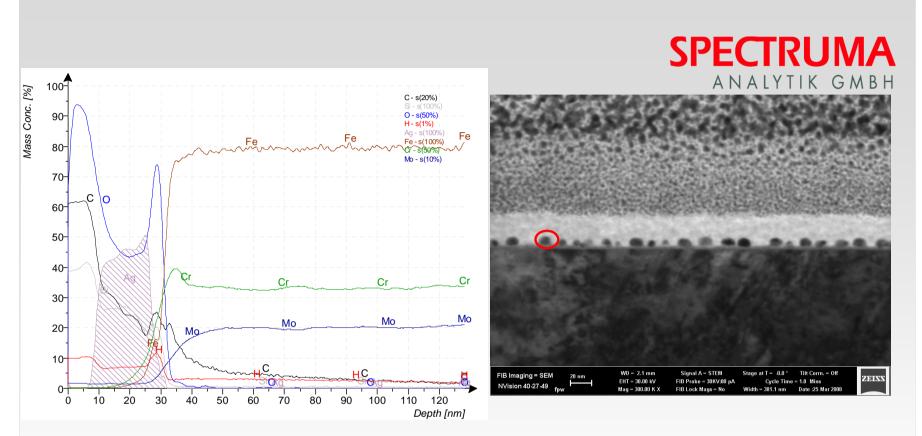
HARDDISK (NIP auf AL Legierung)

- Analyse mit dem Pulsverfahren

Pulsmodus, 3000Hz, 15% Tastgrad, Durch die Anwendung des Pulsens können wärmeempfindliche Proben analysiert werden. Die gesendeten Signale werden aufgeweitet für eine bessere Auflösung







Auch dünne Beschichtungen lassen sich m.H. des Pulsbetriebes deutlich besser abheben.

Die auf dem TEM Bild zu sehenden Kügelchen stellen Silber dar. Sie sind in einer Matrix aus SiO_xC_y auf einer Stahloberfläche aufgebracht.

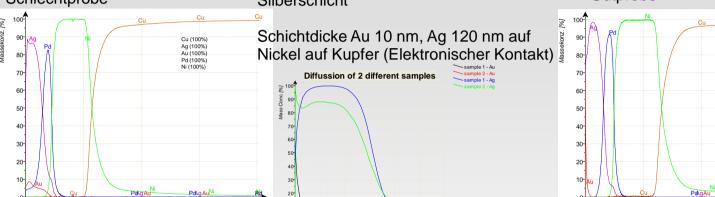
Pulsbetrieb bei der CCD, Erfassung von dünnen Schichten

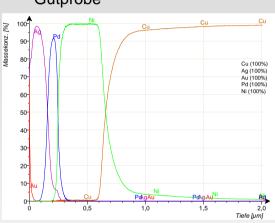
SPECTRUMA ANALYTIK GMBH



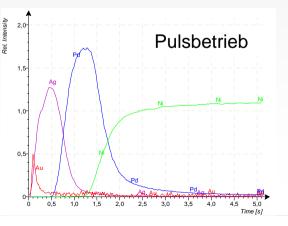
Aufgabenstellung: Diffusion von Gold in die darunterliegende Silberschicht

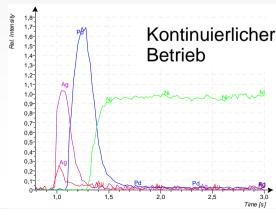
Gutprobe





- Bei Applikationen mit Schichtdicken von unter 50 nm kann die Hochfrequenzanregung im **Pulsbetrieb** verwendet werden, speziell bei Messungen mit CCD-Detektoren könnte es hilfreich sein
- Pulsbetrieb: gleiche Bedingungen im Plasma, es wird aber nur der Bruchteil einer Sekunde gesputtert
- Immer noch Messzeiten im Sekundenbereich (hier 20 Sekunden)

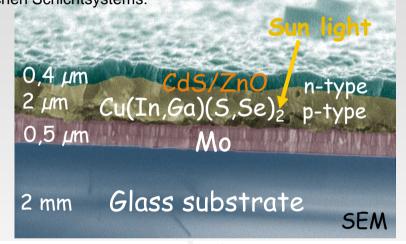


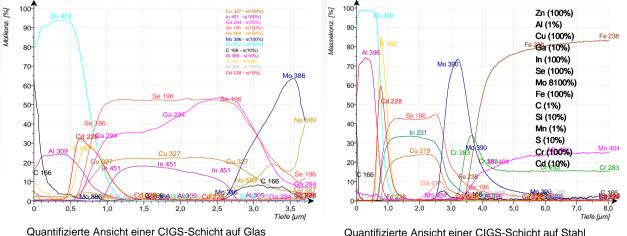


- Im Pulsbetrieb steigt das Goldsignal bereits vor dem Silbersignal an
- → Trennung der beiden Schichten

In der Halbleiterindustrie werden Kupfer-Indium-Gallium(di)selenide (unterschiedliche Konzentrationen, auch Schwefel als "Absorber") auf ein Substrat appliziert (z.B. Glas, Si Wafer oder Stahl). Als Rückkontakt dient oft Molybdän. Die obere Schicht kann dabei aus einer transparenten Oxidschicht (Al-Zn-oxide) bestehen, die den p-n-Übergang ermöglicht. Zwischen dieser Schicht und dem Absorber wird auch eine Schicht aus Kadmiumsulfiden verwendet. Aufgrund seiner Toxizität (aber auch als Entwicklungsschritt) arbeitet man daran diese zu ersetzen. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel eines solchen Schichtsystems:

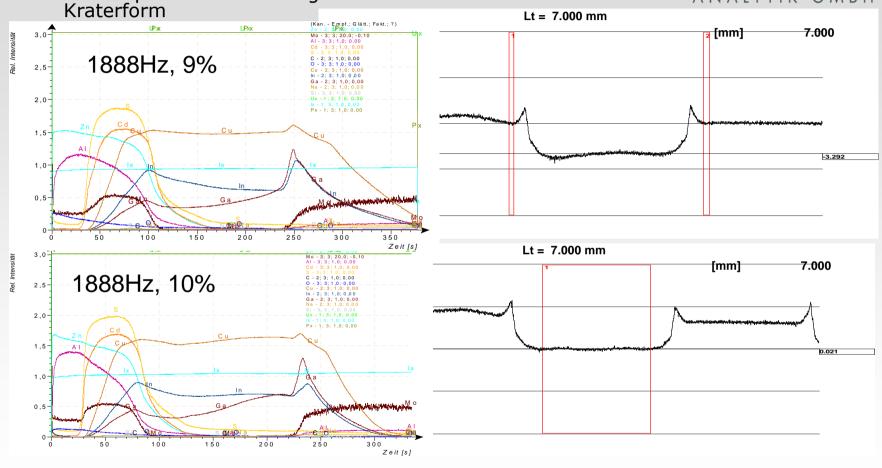




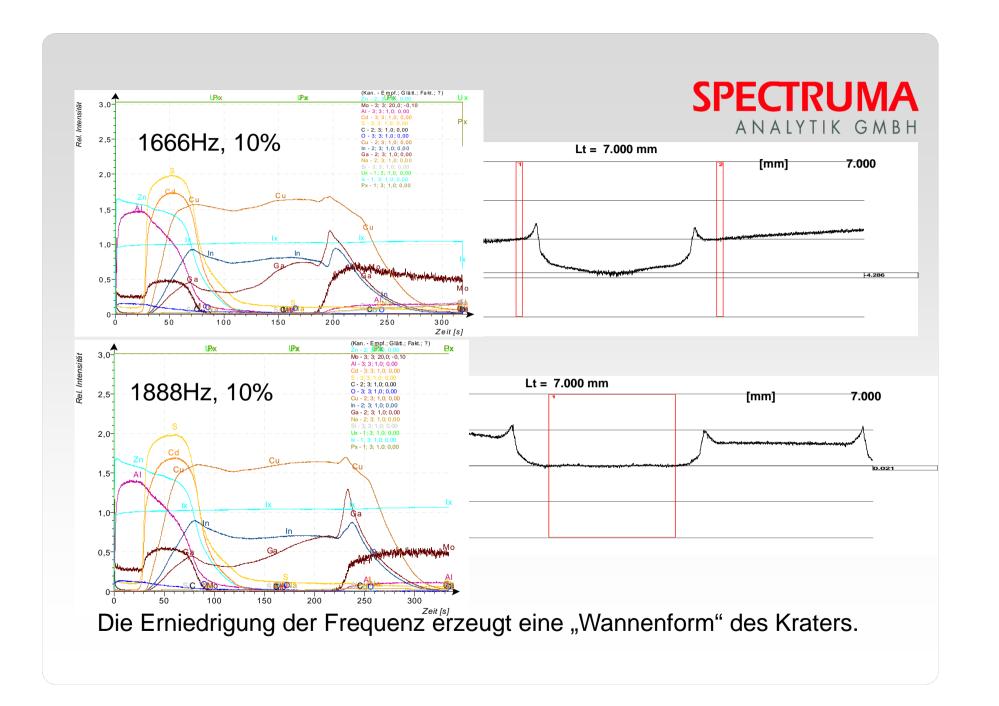


 Als optimale Anregungsart hat sich der Pulsmodus herauskristallisiert:
 Doch wie schon bei Glimmlampenbedingungen hat auch die Frequenz und der Tastgrad einen Einfluss auf die



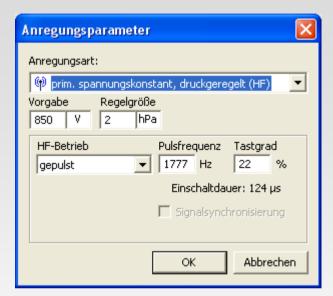


Durch Erhöhung des Tastgrades kann ein flacherer Kraterboden erhalten werden



Beispiele für die Pulsfrequenz







In aktueller Software WinGDOES 4.5 lassen sich die Frequenzen einfach vorwählen. Es ist dabei anzuraten, sich von 2000 Hz und dem Vielfachen davon fernzuhalten, da dies der Abtastrate der PMTs entspricht. Beim Pulsen sollte eine geringe Datenrate verwendet werden.

Bei längerer Einschaltdauer lässt sich zusätzlich eine Signalsynchronisierung aktivieren. Hier wertet die Software das Maximum der Schwingung aus.

Neuerungen in der aktuellen Version WinGDOES 4.x



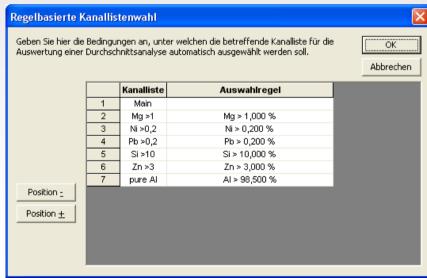
- Einfache Vorgabe der Pulsfrequenz
- Unterstützung von Windows 7, 32 bit
- Schnelle Erstellung von "Jobs", dabei wird eine Auswertung kundenspezifisch vorbereitet und ein "Job" direkt generiert. Dieser kann dann über alle offenen Messungen überladen werden
- Einfache Erweiterung der Kalibration mit Schichten direkt aus dem Tiefenprofil
- •Umwandlung von 3D CCD Spektren in Tiefenprofile (und mit Hilfe des obigen Punktes können diese dann direkt kalibriert werden)

• Analyse von Scans des Polychromators, dadurch kann die Umgebung eines Peaks

analysiert werden (Interferenzsuche)

 Regelbasierte Listenwahl; anhand von Kriterien verwendet die Software selber die richtige Kanalliste bei der Durchschnittsanalyse

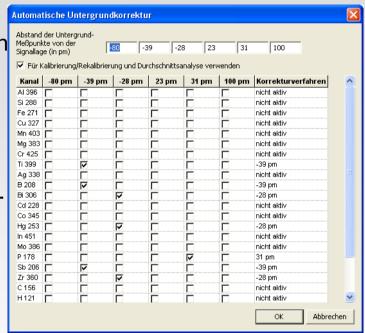
- Kanalreihenfolge anhand dieser Kanalliste
- Überschreibschutz der Kalibration
- Rekalibrierrichtlinie
- Linieninterferenzen automatisch suchen
- Mutter-Tochter-Beziehung in der Methode definierbar
- Farbiger Legendetext im Graph

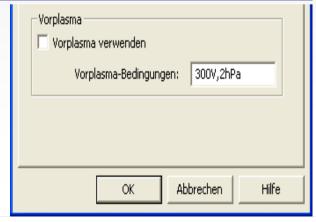


Und dann war da noch...

- Automatische Untergrundkorrektur schon bei der Kalibration (bereits vorhanden):
 - Die Software ermöglicht eine zusätzliche Analyse des Spektralen Untergrunds. Dabei wird eine alternative Position neben dem Elementsignal vorgegeben. Neben der Analyse des Signals wird nachträglich diese Position angefahren → bessere Nachweisgrenzen bei Reinanalysen (besonders hilfreich bei Wasserstoff gestörtem Untergrund)
- Anwendung eines Vorplasmas
 - Bereits jetzt ist die Option Vorplasma (Reinigungsglimmen) verfügbar









Und dann war da noch...

- Neue Anodendurchmesser verfügbar
 - In Zukunft können auch besonders kleine Anodendurchmesser gefertigt werden. Die bereits von der 1 mm Anode bekannte Applikation wurde jetzt auf einen beliebigen kleiner Durchmesser (z.B. 0,3 mm) erweitert. Dabei kann zwischen einer 2.5 mm oder 4 mm Basisanode gewählt werden. Somit ist diese Applikation nicht nur auf die Universalmesskammer beschränkt. Kleine Proben müssen nur ausreichend gross eingebettet werden, damit der O-Ring abdichtet.

Erster geschichtlich bekannter Rowland-Kreis? Für die Bedienung waren noch 6 Druiden nötig



Weitere Informationen können im Internet gefunden werden unter

www.spectruma.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



SPECTRUMA Analytik GmbH Fabrikzeile 21 95028 Hof Tel. + 49 9281 /83308-0

info@spectruma.de